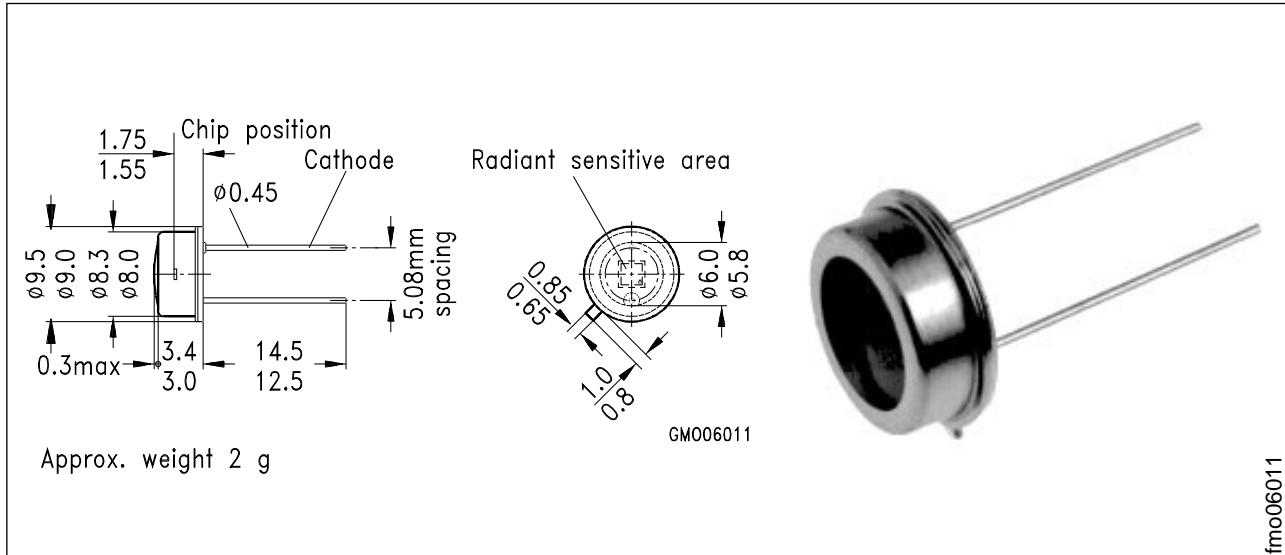


## Silizium-Fotodiode für den sichtbaren Spektralbereich Silicon Photodiode for the visible spectral range

BPW 21



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 820 nm
- Angepaßt an die Augenempfindlichkeit ( $V_\lambda$ )
- Hermetisch dichte Metallbauform (ähnlich TO-5), geeignet bis 125 °C<sup>1)</sup>

### Anwendungen

- Belichtungsmesser für Tageslicht
- Für Kunstlicht mit hoher Farbtemperatur in der Fotografie und Farbanalyse

### Features

- Especially suitable for applications from 350 nm to 820 nm
- Adapted to human eye sensitivity ( $V_\lambda$ )
- Hermetically sealed metal package (similar to TO-5), suitable up to 125 °C<sup>1)</sup>

### Applications

- Exposure meter for daylight
- For artificial light of high color temperature in photographic fields and color analysis

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
BPW 21	Q62702-P885

<sup>1)</sup> Eine Abstimmung der Einsatzbedingungen mit dem Hersteller wird empfohlen bei  $T_A > 85^\circ\text{C}$ .

<sup>1)</sup> For operating conditions of  $T_A > 85^\circ\text{C}$  please contact us.

**Grenzwerte****Maximum Ratings**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 80	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3$ s)	$T_s$	235	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	10	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	$P_{tot}$	250	mW

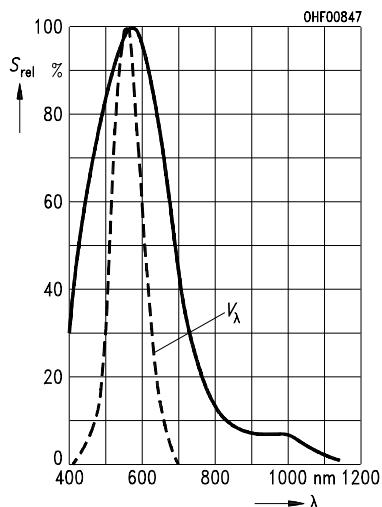
**Kennwerte** ( $T_A = 25$  °C, Normlicht A,  $T = 2856$  K)**Characteristics** ( $T_A = 25$  °C, standard light A,  $T = 2856$  K)

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Fotoempfindlichkeit, $V_R = 5$ V Spectral sensitivity	$S$	10 ( $\geq 5.5$ )	nA/lx
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S_{max}}$	550	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von $S_{max}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of $S_{max}$	$\lambda$	350 ... 820	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	7.34	mm <sup>2</sup>
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$	2.73 × 2.73	mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober- fläche Distance chip front to case surface	$H$	1.9 ... 2.3	mm
Halbwinkel Half angle	$\phi$	± 55	Grad deg.

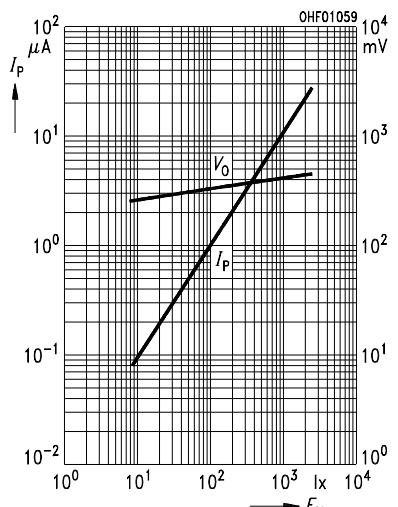
**Kennwerte** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , Normlicht A,  $T = 2856\text{ K}$ )  
**Characteristics** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ , standard light A,  $T = 2856\text{ K}$ )

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Dunkelstrom Dark current			
$V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	2 ( $\leq 30$ )	nA
$V_R = 10\text{ mV}$	$I_R$	8 ( $\leq 200$ )	pA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 550\text{ nm}$ Spectral sensitivity	$S_\lambda$	0.34	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 550\text{ nm}$ Quantum yield	$\eta$	0.80	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_v = 1000\text{ lx}$ Open-circuit voltage	$V_O$	400 ( $\geq 320$ )	mV
Kurzschlußstrom, $E_v = 1000\text{ lx}$ Short-circuit current	$I_{SC}$	10	$\mu\text{A}$
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent	$t_r, t_f$	1.5	$\mu\text{s}$
$R_L = 1\text{ k}\Omega; V_R = 5\text{ V}; \lambda = 550\text{ nm}; I_p = 10\text{ }\mu\text{A}$			
Durchlaßspannung, $I_F = 100\text{ mA}, E = 0$ Forward voltage	$V_F$	1.2	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, E = 0$ Capacitance	$C_0$	580	pF
Temperaturkoeffizient von $V_O$ Temperature coefficient of $V_O$	$TC_V$	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$ Temperature coefficient of $I_{SC}$	$TC_I$	- 0.05	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power	$NEP$	$7.2 \times 10^{-14}$	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
$V_R = 5\text{ V}, \lambda = 550\text{ nm}$			
Nachweisgrenze, $V_R = 5\text{ V}, \lambda = 550\text{ nm}$ Detection limit	$D^*$	$1 \times 10^{12}$	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

**Relative spectral sensitivity**  
 $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$



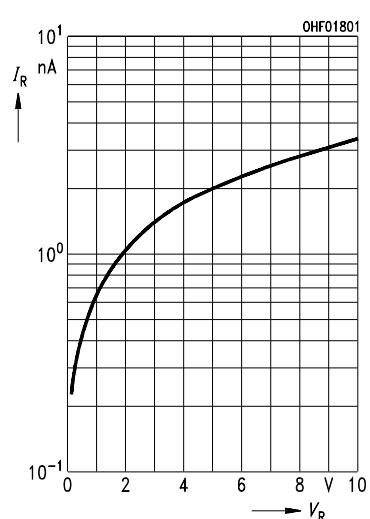
**Photocurrent  $I_P = f(E_V)$ ,  $V_R = 5$  V**  
**Open-circuit-voltage  $V_O = f(E_V)$**



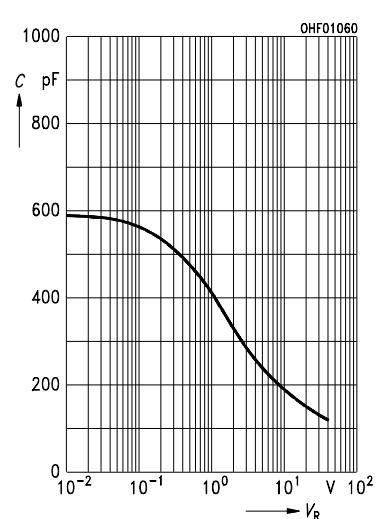
**Total power dissipation**  
 $P_{\text{tot}} = f(T_A)$



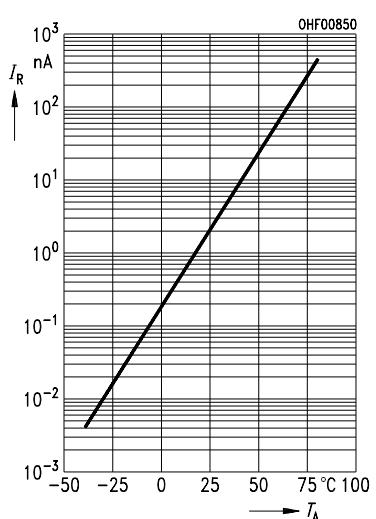
**Dark current**  
 $I_R = f(V_R)$



**Capacitance**  
 $C = f(V_R)$ ,  $f = 1$  MHz,  $E = 0$



**Dark current**  
 $I_R = f(T_A)$ ,  $V_R = 5$  V



**Directional characteristics  $S_{\text{rel}} = f(\phi)$**

